# Metodo Volt-Amperometrico E Circuito RC<sup>a</sup>

Eugenio Dormicchi, <sup>1, b</sup> Giovanni Oliveri, <sup>1</sup> e Mattia Sotgia <sup>1, c</sup> (Gruppo C03)

<sup>1</sup>Dipartimento di Fisica, Università degli Studi di Genova, I-16146 Genova, Italia (Dated: presa dati 28 aprile 2021, 15:00– 18:00; analisi dati 4 maggio 2021)

Obiettivo— Vogliamo misurare con il metodo voltamperometrico il valore delle resistenze  $R_1$  e  $R_2$  e successivamente la capacità C di un condensatore mediante la misura della costante di tempo caratteristica di un circuito RC  $\tau$ . Metodi— Circuiti elettrici, carica e scarica condensatori, Fit polinomiali ed esponenziali. Risultati— Troviamo i valori di  $R_1$  e  $R_2$ , ottenendo anche un andamento lineare che indica una proporzionalità diretta tra I e V. Osserviamo un andamento esponenziale coerente con la teoria per i processi di carica e scarica di un condensatore. Conclusione— I valori delle resistenze sono compatibili con quelli misurati. Invece per la seconda parte dell'esperienza osserviamo che invece i modelli nonostante mostrino un andamento esponenziale, non siano effettivamente compatibili con quelli teorici.

## I. INTRODUZIONE

Si vuole misurare il valore delle resistenze  $R_1$  e  $R_2$  sfruttando il metodo voltamperometrico, e poi misurare la capacità di un condensatore, a partire dalla misura della costante di tempo su un circuito RC.

## A. Metodo voltamperometrico

Il metodo voltamperometrico è un processo sperimentale, che consente di risalire al valore di una resistenza, tramite le misure della tensione ai suoi capi, e dell'intensità di corrente fluente al suo interno. Chiamando  $I_R$  la corrente che scorre all'interno della resistenza, e  $V_R$  la tensione ai suoi estremi, possiamo calcolare il valore della resistenza R, con la formula

$$R=\frac{V_R}{I_R}.$$

Nella prima parte dell'esperienza, misuriamo i valori di due resistenze  $R_1$  e  $R_2$ , mediante il metodo voltamperometrico.

Il circuito realizzato è composto da un generatore, collegato ad una resistenza nel circuito primario. Sullo stesso circuito è collegato l'amperometro, e in parallelo alla resistenza (posta dopo l'amperometro) è posizionato il voltmetro. Il circuito sul quale sono effettuate le misure è mostrato in Figura 1.

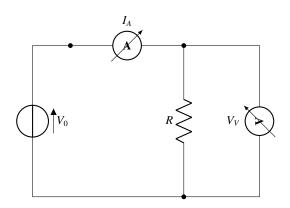


Figura 1. Schema elettrico del circuito utilizzato per la misura delle resistenze  $R_1$  e  $R_2$  con il metodo voltamperometrico.

#### B. Circuito RC

La seconda parte dell'esperienza si concentrata sullo studio dei processi di carica e scarica di un condensatore in due circuiti RC, in ciascuno dei quali è presente una delle resistenze considerate nella prima parte dell'esperienza.

Il circuito RC è un circuito elettrico semplice, nel quale sono presenti un resistore R e un condensatore C montati in serie; nel circuito è inoltre presente un commutatore posto tra il polo positivo del generatore di tensione e la resistenza R. Il commutatore serve per includere ed escludere il generatore dal circuito. Studiando il processo di carica di un condensatore, si può misurare la costante di tempo ( $\tau$ ) del circuito: un valore di tempo indicativo della velocità con la quale avviene il processo di carica.

La misura della costante di tempo viene effettuata grazie alla variazione di tensioni ai capi della capacità durante la chiusura o l'apertura dell'interruttore. La carica del condensatore avviene commutando l'interruttore, al tempo  $t_0$ , in modo da includere il generatore di corrente nel circuito; la tensione  $V_C$ ai capi del condensatore avrà l'andamento seguente

$$V_C(t) = V_{\infty} \left( 1 - e^{-\frac{t - t_0}{\tau}} \right) \tag{1}$$

dove  $\tau=RC$  è la costante caratteristica di tempo del circuito. Quando il condensatore sarà completamente carico la tensione raggiungerà un valore costante  $V_{\infty}$  che sarà pari a  $V_0$  del generatore nel caso ideale in cui il voltmetro ha resistenza interna infinita.

Successivamente al processo di carica del condensatore spostiamo l'interruttore, scollegando il circuito dal generatore, al tempo t=0, affinché il generatore venga escluso dal circuito. La tensione VC ai capi del condensatore avrà il seguente andamento

$$V_C(t) = V_I e^{-\frac{t}{\tau}} \tag{2}$$

Dove  $\tau$  è la stessa costante di tempo del processo di carica e  $V_I$  è la tensione ai capi del condensatore nell'istante in cui viene commutato l'interruttore che quindi sarà inferiore alla tensione di regime.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Esperienza n. 8

<sup>&</sup>lt;sup>b</sup> e.dormicchi@gmail.com

c s4942225@studenti.unige.it; In presenza in laboratorio per la presa dati

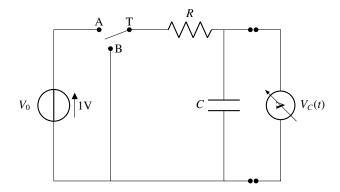


Figura 2. Schema elettrico del circuito utilizzato nella seconda parte dell'esperienza. Troviamo indicato con T il commutatore che può chiudere il circuito con A o con B, escludendo o meno il generatore.

#### II. METODI

## A. Metodo voltamperometrico

La prima parte dell'esperienza consiste nel misurare due resistenze attraverso il metodo voltamperometrico. Quest'ultimo rappresenta un modo indiretto di misurazione di resistenze elettriche ed è bastato sulla legge di Ohm.

Il metodo voltamperometrico necessita di un circuito costituito da un generatore di tensione continua che alimenti la resistenza incognita, un amperometro e un voltmetro. Più la resistenza che si intende misurare è piccola più è necessario che la corrente non sia eccessivamente grande per non compromettere la struttura della resistenza e del circuito stesso.

Esistono due metodi voltamperometrici distinti: metodo voltamperometrico con voltmetro a valle e metodo voltamperometrico con voltmetro a monte.

Nella nostra esperienza faremo riferimento alla configurazione con voltmetro posizionato a valle dell' amperometro Figura 1.

In questa situazione il voltmetro misura la tensione ai capi della resistenza incognita e l'amperometro misura la corrente che circola nella resistenza interna sommata a quella che permette il funzionamento del voltmetro.

Questo metodo è efficace se la resistenza del voltmetro è molto maggiore della resistenza incognita poiché la resistenza equivalente di due resistenze poste in parallelo è  $R_{eq} = (R_V R)/(R_V + R)$  (dove R è la resistenza incognita e  $R_V$  è quella del voltmetro). Considerando trascurabili gli effetti dovute alle resistenze interne degli strumenti, si ottiene  $I_A$  circa  $I_R$  e  $V_V$  circa  $V_R$ . Variando la tensione  $V_0$  del generatore è possibile misurare coppie di valori  $V_V$  e  $I_A$ . I valori misurati sono legati dalla relazione lineare

$$V_V = RI_A \tag{3}$$

di conseguenza è possibile ottenere R incognita.

Il circuito sulla basetta è stato già predisposto dai docenti, il nostro primo scopo è collegare in modo corretto il circuito al generatore, al multimetro da banco e al Tester. Per la prima parte è necessario che il multimetro da banco sia impostato in modalità di lettura di correnti continue (tasto DC) mentre il tester sia impostato in modalità di lettura di tensioni continue. Utilizziamo l'Output-1 del generatore collegando l'uscita positiva di quest'ultimo all'amperometro nella boccola dei milliAmpere attraverso un cavo schermato. Un secondo cavo

uscente dal foro comune dell'amperometro viene mandato ai capi della resistenza cioè al terminale giallo andando così a costituire la corrente entrante; infine colleghiamo l'ingresso nero con un terzo filo (di diverso colore per distinguerlo dai precedenti) all'uscita negativa del generatore, chiudendo così il circuito.

Successivamente colleghiamo il nostro tester, che svolgerà la funzione di voltmetro, in parallelo alla resistenza.

Esso dispone di un foro centrale, che costituisce l'uscita comune, e a destra di quest'ultimo un secondo foro per le tensioni continue. Colleghiamo quindi l'uscita delle tensioni del tester dietro al cavo dell'amperometro (boccola gialla) mentre il cavo di ritorno nero dietro la boccola nera fino all'entrata comune (COM) del tester.

Per sicurezza si può utilizzare il comando Display Limit così di limitare la potenza erogata dal generatore e non danneggiare il circuito

Per ciascuna delle due resistenze eseguiamo i seguenti passaggi: inizialmente montiamo la resistenza incognita all' interno del circuito facendo attenzione che il generatore non stia erogando tensione. Successivamente effettuiamo 6 coppie misure di  $V_V$  e  $I_A$  variando la tensione  $V_0$  erogata dal generatore in un intervallo da 0 V fino a 10 V.

Tutte le misure vanno fatte utilizzando il fondo scala più appropriato per ciascuno strumento e della misura che si effettua; ci segniamo di volta in volta il fondo scala utilizzato: questo permetterà di associare ai valori le relative incertezze deducibili dai data-sheet. Infine eseguiamo un fit lineare e ricaviamo il valore delle due resistenze  $R_1$  e  $R_2$ .

## B. Circuito RC

Inizialmente il nostro compito è collegare correttamente il circuito al multimetro da banco, impostato in modalità di lettura di tensioni continue, e al generatore di corrente.

Congiungiamo il circuito al generatore: l'uscita negativa di quest'ultimo viene collegata alla boccola nera mentre quella positiva viene collegata al terminale rosso della basetta.

Successivamente scolleghiamo il tester e andiamo a collegare il multimetro da banco che svolgerà la funzione di voltmetro.

Colleghiamo attraverso un cavo l'uscita COM del multimetro alla boccola nera della basetta mentre con un secondo cavo attacchiamo l'uscita della tensione positiva all'ingresso verde. Prima di procedere alla presa dati è importante verificare che il multimetro sia impostato correttamente in lettura di tensioni continue, selezionando il tasto DCV; inoltre è necessario selezionare il fondo scala dei 2 Volt e impostarlo in manual range. Infine montiamo la resistenza misurata in precedenza posizionandola nei fori corretti sulla basetta.

Dopo aver verificato che il tutto sia montato correttamente si può procedere con la seconda parte dell' esperienza.

Questa consiste nell' utilizzo delle due resistenze misurate precedentemente all' interno del circuito descritto sopra di cui dobbiamo trovare la constante di tempo nel processo di carica e scarica

La misura viene effettuata attraverso il programma DMM-Daq che acquisisce a intervalli di tempo costanti la tensione letta dal multimetro da banco. Per ciascuna misura è necessario acquisire dati per una durata pari a circa 2-3 costanti di tempo da quando l'interruttore viene commutato. Scegliamo infine una frequenza di acquisizione appropriata in modo da ottenere circa 5-10 misure per ogni costante di tempo.

Procediamo quindi con la misura di carica: impostiamo la tensione del generatore ad un valore compreso tra i 0.2 V e i 2 V che verrà mantenuta costante durante la misura; nel nostro caso abbiamo selezionato una tensione costante erogata dal generatore 1 V.

Commutiamo l'interruttore in modo da escludere il generatore e attendiamo sufficientemente a lungo finché la tensione letta dal multimetro sia compatibile con zero.

Successivamente facciamo partire il programma dal terminale e gli forniamo i comandi seguenti: T, t, nome del file in cui salvare i dati e intervallo di tempo di acquisizione  $\Delta t$ .

Per la prima resistenza è conveniente scegliere un  $\Delta t$  di 0.5 s mentre per la seconda un intervallo di 1 s. Appena dopo aver fatto partire l'acquisizione spostiamo l'interruttore così da includere il generatore e interrompiamo la presa dati dopo circa 2-3 costanti di tempo del circuito (45 secondi per la prima resistenza e 90 secondi per la seconda, stimando come costanti di tempo  $\tau_1 \approx 10$  s e  $\tau_2 \approx 30$  s).

Completata la misura di carica procediamo con quella di scarica mantenendo sempre il circuito in tensione: prepariamo il programma di acquisizione dati inserendo gli stessi comandi dati in precedenza e lo stesso intervallo di tempo tra due misure successive usato per il processo di carica.

Commutiamo l' interruttore escludendo il generatore e immediatamente dopo facciamo partire l'acquisizione dati. Analogamente a prima interrompiamo il programma dopo un tempo circa pari a 2-3  $\tau$ . Dopo aver concluso le misure di carica e scarica del circuito RC utilizzando la resistenza  $R_1$ , procediamo con la resistenza  $R_2$  ripetendo i medesimi passaggi.

Come controllo finale è possibile misurare direttamente le resistenze impostando il multimetro in modalità ohmmetro. Scolleghiamo quindi le parti del circuito non essenziali, collegando infine la boccola nera all' uscita comune del multimetro e la boccola rossa al foro di lettura delle resistenze.

I valori delle resistenze così ottenuti sono  $R_1^m = (9.9371 \pm 0.0015) \text{ k}\Omega$  e  $R_2^m = (32.770 \pm 0.007) \text{ k}\Omega$ , dove gli errori sono statistici e ottenuti dal data-sheet del multimetro da banco come

$$\varepsilon_R = \frac{0.002\% \cdot val + 0.003\% * range}{\sqrt{3}} \quad (\text{range} = 20/200 \text{ k}\Omega).$$

I valori forniti dal multimetro dovranno essere poi confrontati con quelli ottenuti attraverso il metodo voltamperometrico (si vedano le Conclusioni V).

# III. ANALISI DATI

## A. Stima delle resistenze

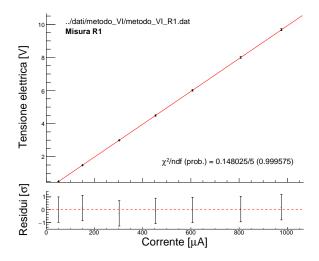
Rappresentiamo le coppie  $(I_A, V_V)$  trascritte in Tabella I e Tabella II nella Figura 3, dove possiamo osservare un andamento lineare. Per le coppie  $(I_A, V_V)$  consideriamo come incertezza il valore deducibile dal data-sheet.

Per la corrente  $I_A$  l'errore

$$\varepsilon_{I_A} = \begin{cases} \frac{0.03\% \cdot val + 0.05\% \cdot range}{\sqrt{3}} & \text{(se range = 200 } \mu\text{A)} \\ \frac{0.02\% \cdot val + 0.05\% \cdot range}{\sqrt{3}} & \text{(se range = 2 mA)} \end{cases}$$

mentre per la tensione il valore è

$$\varepsilon_{V_V} = \begin{cases} \frac{0.015\% \cdot val + 0.001}{\sqrt{3}} & \text{(se range = 2 V)} \\ \frac{0.015\% \cdot val + 0.01}{\sqrt{3}} & \text{(se range = 20 V)} \end{cases}$$



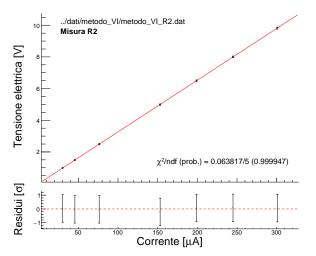


Figura 3. Grafico delle coppie di punti  $(I_A, V_V)$  misurati nella prima parte dell'esperienza, con i relativi residui. Sopra sono rappresentati i punti delle misure relativi a  $R_1$ , sotto troviamo i valori relativi alla misura di  $R_2$ . Il valore del  $\chi^2$ , e il valore del rapporto  $\chi^2$ /ndf, indicano in entrambi i casi un Fit quasi troppo perfetto, potremmo quindi ipotizzare di aver sovrastimato gli errori, osservando comunque che tutti i punti sono vicini al valor vero a meno di  $1\sigma$ .

dove *range* indica il fondo scala scelto, *val* indica il valore letto dallo strumento.

Dalla Eq. (3) possiamo ricavare una relazione lineare rappresentabile da una polinomiale di primo grado (pol1 in root) come  $a_0 + a_1 x = y$ , dove  $a_0$  deve essere compatibile con 0.

Dal Fit possiamo ricavare una stima di  $R_1$  e  $R_2$ . In Figura 3 rappresentiamo anche i grafici dei residui, dove il valore sulle x è lo stesso, mentre sulle y poniamo

$$rac{V_{
m misurata} - V_{fit}}{arepsilon_{V_{
m misurata}}}.$$

che rappresenta lo spostamento del valore misurato dal Fit, normalizzato, a cui è associato un errore pari a  $1\sigma$ . In questa considerazione stiamo assumendo che la distribuzione di probabilità dei singoli punti sia Gaussiana.

#### B. Stima delle costanti di tempo

Dai file raccolti dal software DMMDaq riportati nell'appendice A rappresentiamo in Figura 4 le coppie  $(t, V_C(t))$  per i processi di carica e scarica relativi alle due resistenze.

L'errore relativo a t si assume essere  $\varepsilon_t = 0.005 \cdot T$  dove  $T = \Delta t$  è l'intervallo che intercorre tra due misurazioni. Per l'errore relativo a  $V_C$  consideriamo la maggiore tra le seguenti quantità:

$$\varepsilon_{V_C} = \frac{1}{\sqrt{12}} \left| V_{(i)} - V_{(i-1)} \right| \frac{0.3 \text{ s}}{T}$$

oppure l'incertezza deducibile dal data-sheet dello strumento

$$\varepsilon_{V_C} = \frac{0.015\% \cdot val + 0.003\% * range}{\sqrt{3}}$$
 (range = 2 V).

Sui punti rappresentati in Figura 4 eseguiamo poi fit utilizzando la Eq. (1) per i processi di carica (Figura 4 a sinistra, sopra con la resistenza  $R_1$  sotto  $R_2$ ), e la Eq. (2) per i processi di scarica (Figura 4 a destra, sopra con la resistenza  $R_1$  sotto  $R_2$ ).

Dai modelli di Fit ricaviamo i valori di  $V_{\infty} \pm \varepsilon_{V_{\infty}}$ ,  $\tau \pm \varepsilon_{\tau}$  e  $t_0 \pm \varepsilon_{t_0}$  per il processo di carica,  $V_0 \pm \varepsilon_{V_0}$  e  $\tau \pm \varepsilon_{\tau}$  per il processo di scarica.

Da questi valori, in particolar modo dal valore di  $\tau$ , possiamo ricavare la capacità C del condensatore. Infatti se  $\tau=RC$ , otteniamo che

$$C=\frac{\tau}{R},$$

da cui otteniamo che

$$\varepsilon_C = C \sqrt{\left(\frac{\varepsilon_\tau}{\tau}\right)^2 + \left(\frac{\varepsilon_R}{R}\right)^2}.$$

Tabella I. Coppie di valori  $(I_A, V_V)$  del circuito con  $R_1$ .

	Corrente Elettrica [μA]	Tensione Elettrica [V]
1	$50.688 \pm 0.015$	$0.502 \pm 0.003$
2	$150.36 \pm 0.03$	$1.491 \pm 0.009$
3	$302.39 \pm 0.09$	$2.99 \pm 0.023$
4	$453.40 \pm 0.11$	$4.49 \pm 0.03$
5	$606.57 \pm 0.13$	$6.01 \pm 0.04$
6	$807.01 \pm 0.15$	$8.00 \pm 0.05$
7	$975.54 \pm 0.17$	$9.68 \pm 0.06$

Tabella II. Coppie di valori  $(I_A, V_V)$  del circuito con  $R_2$ .

	Corrente Elettrica [ $\mu$ A]	Tensione Elettrica [V]
1	$30.395 \pm 0.011$	$0.992 \pm 0.006$
2	$45.692 \pm 0.014$	$1.491 \pm 0.009$
3	$76.296 \pm 0.019$	$2.49 \pm 0.02$
4	$153.08 \pm 0.03$	$4.99 \pm 0.03$
5	$199.00 \pm 0.04$	$6.50 \pm 0.04$
6	$244.91 \pm 0.09$	$8.00 \pm 0.05$
7	$300.65 \pm 0.09$	$9.82 \pm 0.06$

#### IV. RISULTATI

Dal fit eseguito su Eq. (3) ricaviamo i valori delle resistenze  $R_1$  e  $R_2$ , e dell'intercetta. Ritroviamo quindi i valori  $R_1^s = (9.911 \pm 0.033) \text{ k}\Omega$  e  $R_2^s = (32.65 \pm 0.13) \text{ k}\Omega$ . Osserviamo che le resistenze sono compatibili con i valori misurati in laboratorio, infatti

$$\left| R_1^s - R_1^m \right| = 0.026 < 0.981 = 3 \sqrt{\varepsilon_{R_1^s}^2 + \varepsilon_{R_1^m}^2}$$

e analogamente

$$\left| R_2^s - R_2^m \right| = 0.118 < 0.391 = 3\sqrt{\varepsilon_{R_2^s}^2 + \varepsilon_{R_2^m}^2}$$

Inoltre come anche indicato nel listato in A, osserviamo che in entrambi i casi le intercette sono compatibili con il valore di zero.

Prendiamo ora invece in considerazione i risultati ottenuti dai Fit di Eq. (1) e Eq. (2) e rappresentati in Figura 4.

Per i processi di carica otteniamo i seguenti valori:

- con la resistenza  $R_1$ :
  - il valore di  $V_{\infty}^{R_1} = (0.999259 \pm 0.000020) \text{ V},$
  - il valore di  $\tau_{\text{carica}}^{R_1} = (10.0453 \pm 0.0012) \text{ s},$
  - il valore di  $t_0^{R_1} = (0.1137 \pm 0.0009)$  s;
- con la resistenza  $R_2$ :
  - il valore di  $V_{\infty}^{R_2} = (0.99698 \pm 0.00008) \text{ V}.$
  - il valore di  $\tau_{\text{carica}}^{R_2} = (10.0453 \pm 0.0012) \text{ s},$
  - il valore di  $t_0^{R_2} = (0.1137 \pm 0.0009)$  s;

Per i processi di scarica otteniamo invece i seguenti valori:

- con la resistenza  $R_1$ :
  - il valore di  $V_0^{R_1} = (0.9542 \pm 0.0004) \text{ V},$
  - il valore di  $\tau_{\text{searica}}^{R_1} = (10.5437 \pm 0.0018) \text{ s},$
- con la resistenza  $R_2$ :
  - il valore di  $V_0^{R_2} = (0.97982 \pm 0.00017) \text{ V},$
  - il valore di  $\tau_{\text{scarica}}^{R_2} = (34.021 \pm 0.004) \text{ s},$

Dai valori di  $\tau$  otteniamo i valori di  $C \pm \varepsilon_C$ :

- da  $\tau_{\text{carica}}^{R_1}$  e  $R_1^s$  otteniamo  $C_0 = (1.016 \pm 0.003)$  mF,
- da  $\tau_{\text{scarica}}^{R_1}$  e  $R_1^s$  otteniamo  $C_1 = (1.064 \pm 0.004)$  mF,
- da  $\tau_{\text{carica}}^{R_2}$  e  $R_2^s$  otteniamo  $C_2 = (1.021 \pm 0.004)$  mF,
- da  $\tau_{\text{scarica}}^{R_2}$  e  $R_2^s$  otteniamo  $C_3 = (1.041 \pm 0.004)$  mF,

Con l'utilizzo di roote di semplici algoritmi verifichiamo la compatibilità dei valori ottenuti, e, come indicato in fondo al listato di output, osserviamo che vi è compatibilità solo tra  $C_0$  e  $C_2$ .

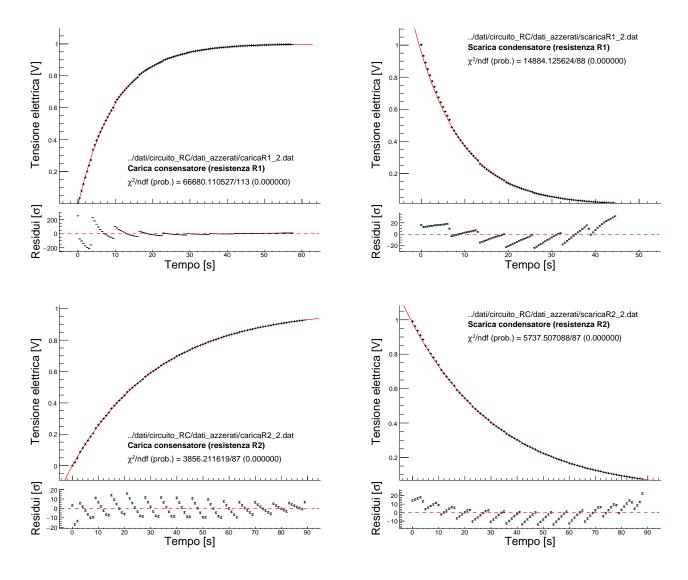


Figura 4. Rappresentazione del processo di carica e scarica del condensatore in presenta di resistenza  $R_1$  (sopra) e  $R_2$  (sotto).

# V. CONCLUSIONE

Osserviamo che i valori del rapporto  $\chi^2/\mathrm{ndf}$  per la prima parte della esperienza è molto basso, e la probabilità del  $\chi^2$  è estremamente alta, tanto da farci ipotizzare che gli errori sulle tensioni siano stati sovrastimati. Lo strumento utilizzato infatti è uno stato progettato per poter operare in una più ampia gamma di condizioni di misura, e questo al costo di perdere accuratezza.

Nonostante ciò osserviamo un andamento lineare in accordo con la teoria. Inoltre troviamo che entro  $3\sigma$  i valori sono compatibili con la misura diretta effettuata in laboratorio.

La seconda parte della esperienza presenta invece molte problematiche che di seguito ci impegniamo a commentare.

Infatti solo osservando i valori di  $\chi^2$ /ndf e la probabilità del  $\chi^2$ , possiamo notare come il risultato non sia compatibile con la teoria, e mostri uno scostamento significativo (ben superiore  $5\sigma$ ).

Già durante la presa dati abbiamo potuto osservare che i punti rappresentati nel software DMMDaq presentavano un andamento discontinuo, che è stato confermato da una successiva analisi dati dettagliata. Infatti questo problema viene reso più evidente nell'analisi dei residui in Figura 4 dove osserviamo che i punti, oltre a essere distanti dalla miglior retta oltre  $50\sigma$ , presenta un andamento particolare, dove a periodi di circa 8 s i dati presentano uno salto.

Osservando meglio il grafico inoltre sembra come se a blocchi di 8 s i punti debbano essere circa traslati rigidamente avanti di un certo  $\Delta t$  ignoto.

Riteniamo che questo fatto possa essere dovuto ad un problema di acquisizione dati: il multimetro da banco utilizzato per effettuare le misurazioni, e il computer utilizzato per la raccolta dati potrebbero non essere perfettamente sincronizzati. Questo potrebbe causare la perdita cadenzata di un dato ogni "n" acquisizioni di dati(circa ogni 8 secondi). Graficamente il risultato è lo shift su un certo lasso di tempo della distribuzione dei dati.

L'ipotesi che questo  $\Delta t$  equivalga a esattamente una variazione tra il tempo di presa dati di due punti è stata inizialmente presa in considerazione, e abbiamo eseguito una prova dove a blocchi di 8 secondi, stando attenti a spostare i punti in prossimità del salto. Questa ipotesi nasce dal fatto che se il computer avesse saltato un periodo avrebbe associato il valore della V successiva al periodo precedente, causando questo sfasamento. Questa ipotesi è stata poi scartata in seguito ad una prova

dove il risultato non variava significativamente. Segue che l'idea che ci possa essere un offset temporale  $\Delta t$  sia probabile, ma che tale  $\Delta t$  non sia costante e neanche ricavabile dai dati.

Da questi problemi legati al fit dei dati per la seconda parte segue inoltre che la non compatibilità dei valori di capacità C sia giustificata.

# Appendice A: Dati aggiuntivi

Per la seconda parte dell'esperienza sono stati utilizzati i file caricaR1\_2.dat, caricaR2\_2.dat, scaricaR1\_2.dat e scaricaR2\_2.dat posti nella cartella ./dati/circuito\_RC/dati\_azzerati/.

Aggiungiamo di seguito il listato di output di root (https://root.cern/), utilizzato nella versione 6.22/06.

```
METODO VOLT-AMPEROMETRICO PER RICAVARE R1 E R2
FCN=0.148025 FROM MIGRAD
                                 STATUS=CONVERGED
                                                           45 CALLS
                                                                 ERROR MATRIX ACCURATE
FIRST
DERIVATIVE
                      EDM=2.74849e-08 STRATEGY= 1
STEP
 EXT PARAMETER
 NO. NAME
1 p0
                                                          SIZE
                    3.48275e-04 4.12547e-03 1.66617e-06 -9.84148e-03 9.91087e-03 3.26730e-05 1.31958e-08 -7.90133e+00
** CHI2 / NDF ( PROB. ) 0.148025 / 5 ( 0.999575 )
** COMPATIBILITA' DI ZERO PER RO => COMPATIBILE
FCN=0.0638172 FROM MIGRAD STATUS=CONVERGED
                                                            50 CALLS
                       EDM=3.03492e-14 STRATEGY= 1 ERROR MATRIX ACCURATE STEP FIRST
 EXT PARAMETER
                                      F.RROR
                    VALUE
                                                          ST7F
                                                                      DERTVATIVE
                     -6.86019e-04 7.62488e-03 2.47655e-06 3.26516e-02 1.27408e-04 4.13820e-08
** CHI2 / NDF ( PROB. ) 0.0638172 / 5 ( 0.999947 )
** COMPATIBILITA' DI ZERO PER R1 => COMPATIBILE
CONTROLLO COMPATIBILITA' R1 E R2
** R1 => COMPATIBILE
R1 (misurata) 9.9371 +/- 0.00149385 kOhm
R1 (ricavata) 9.91087 +/- 0.032673 kOhm
** R2 => COMPATIBILE
R2 (misurata) 32.77 +/- 0.00724806 kOhm
R2 (ricavata) 32.6516 +/- 0.127408 kOhm
STUDIO CIRCUITO RC
** READING FROM FILE ../dati/circuito_RC/dati_azzerati/caricaR1_2.dat
FCN=66680.1 FROM MINOS STATUS=SUCCESSFUL
                       EDM=2.88727e-08 STRATEGY= 1 ERROR MATRIX ACCURATE STEP FIRST
 EXT PARAMETER
                                                                   DERIVATIVE
 NO. N
1 p0
        NAME
                    VALUE
                                        FRROR
                     9.99259e-01 2.00376e-05 0.00000e+00
```

```
** CHI2 / NDF ( PROB. ) 66680.1 / 113 ( 0 )
 V_0/V_I 0.999259 +/- 2.00376e-05 V
tau 10.0453 +/- 0.00124891 s
 ** COMPATIBILITA' DI ZERO =>NON-COMPATIBILE
                   0.113656 +/- 0.00087872
 ** READING FROM FILE ../dati/circuito_RC/dati_azzerati/scaricaR1_2.dat
** READING FRUM FILE ...GASTATUS=SUCCESSFUL 12 CALLS 89 TOTAL

FCN=14884.1 FROM MINOS STATUS=SUCCESSFUL 12 CALLS 89 TOTAL

EDM=2.22382e-08 STRATEGY= 1 ERROR MATRIX ACCURATE

STEP FIRST

EDDOB SIZE DERIVATIVE

OCCUPANCES
   NO. 1
1 p0
2 p1
                                          9.54209e-01 4.12175e-04
1.05437e+01 1.84963e-03
                                                                                                       6.75828e-08 -4.98710e-03
1.84963e-03 -1.25465e-03
 ** CHI2 / NDF ( PROB. ) 14884.1 / 88 ( 0 )
V_0/V_I 0.954209 +/- 0.000412175 V
tau 10.5437 +/- 0.00184963 s
 ** READING FROM FILE ../dati/circuito_RC/dati_azzerati/caricaR2_2.dat
FCN=3856.21 FROM MINOS STATUS=SUCCESSFUL 40 CALLS 254 TOTAL EDM=6.04053e-10 STRATEGY= 1 ERROR MARIX ACCURATE FIRST NO. NAME VALUE ERROR SIZE DERIVATIVE

        VALUE
        STEP DERIVATIVE
        FIRST DERIVATIVE

        9.96983e-01
        7.52169e-05
        -2.48891e-07
        -2.63551e-01

        3.33239e+01
        9.48424e-03
        -4.19678e-05
        2.62352e-03

        3.44903e-02
        4.95656e-03
        4.95656e-03
        -1.48931e-02

   NO. 1
1 p0
2 p1
     2 p1
3 p2
 ** CHI2 / NDF ( PROB. ) 3856.21 / 87 ( 0 )
** COMPATIBILITA' DI ZERO =>NON-COMPATIBILE
t_0 0.0344903 +/- 0.00495656 s
 ** READING FROM FILE ../dati/circuito_RC/dati_azzerati/scaricaR2_2.dat
FCN=5181.59 FROM MINOS STATUS=SUCCESSFUL EDM=8.39373e-10 STRAT
                                                                                                                    12 CALLS
                                                                                                                                   LS 97 TOTAL
ERROR MATRIX ACCURATE
                                                                                       STRATEGY= 1
                                                                                                            GY= 1 ERROR MATRIX AC

STEP FIRST

SIZE DERIVATIVE

3.07311e-08 -4.63678e-03

4.02596e-03 -3.38165e-04
   EXT PARAMETER
                                        VALUE ERROR
9.80445e-01 1.74132e-04
3.39966e+01 4.02596e-03
 ** CHI2 / NDF ( PROB. ) 5181.59 / 87 ( 0 )
V_0/V_I 0.980445 +/- 0.000174132 V
tau 33.9966 +/- 0.00402596 s
 STIMA DELLA CAPACITA' C
C (da carica R1) 1.01357 +/- 0.00334379 mF
C (da scarica R2) 1.06385 +/- 0.00351215 mF
C (da carica R2) 1.02059 +/- 0.0039299 mF
C (da scarica R2) 1.04119 +/- 0.003964666 mF
** COMPATIBILITA' TRA C[0] E C[1] => NON-COMPATIBILE

** COMPATIBILITA' TRA C[0] E C[2] => COMPATIBILE

** COMPATIBILITA' TRA C[0] E C[3] => NON-COMPATIBILE

** COMPATIBILITA' TRA C[1] E C[0] => NON-COMPATIBILE

** COMPATIBILITA' TRA C[1] E C[2] => NON-COMPATIBILE

** COMPATIBILITA' TRA C[1] E C[3] => NON-COMPATIBILE

** COMPATIBILITA' TRA C[2] E C[0] => COMPATIBILE

** COMPATIBILITA' TRA C[2] E C[0] => NON-COMPATIBILE

** COMPATIBILITA' TRA C[2] E C[3] => NON-COMPATIBILE

** COMPATIBILITA' TRA C[3] E C[0] => NON-COMPATIBILE

** COMPATIBILITA' TRA C[3] E C[1] => NON-COMPATIBILE

** COMPATIBILITA' TRA C[3] E C[2] => NON-COMPATIBILE

** COMPATIBILITA' TRA C[3] E C[2] => NON-COMPATIBILE

** COMPATIBILITA' TRA C[3] E C[2] => NON-COMPATIBILE
```

1.00453e+01 1.24891e-03 1.13656e-01 8.78720e-04 0.00000e+00 -6.13545e-01 8.78720e-04 -1.95730e-01

# RELAZIONE DI LABORATORIO N. 8 (2021)

Tabella A-I. Dati grezzi dei periodi  $T_1$  e  $T_2$  misurati alle diverse lunghezze  $x_b$ .

	Misure di $x_b$ calcolate (m)							
		$x_b = \lfloor L_{0, 1} +$	$L_{0, 2} + \frac{d}{2} + (N_{\text{fori}} \cdot 0.02)$	25) m (errore massim	$0 \pm 1 \times 10^{-3} \text{ m}$			
$x_b$	0.899	0.874	0.849	0.824	0.799	0.774		
		Perio	odi $T_1$ presi 10 volte pe					
	$T_{1_{(n\times 1)}},\ldots,T_{1_{(n\times 6)}}$ (errore massimo $\pm 10^{-7}$ s)							
$T_{1_{(1\times i)}}$	1.8433475	1.8241344	1.8010792	1.7842967	1.7646188	1.7469742		
$T_{1_{(2\times i)}}$	1.8438321	1.8250191	1.8014794	1.7831672	1.7654354	1.747005		
$T_{1_{(3\times i)}}$	1.8436974	1.8243224	1.8021671	1.7844837	1.7653484	1.7474456		
$T_{1_{(4\times i)}}$	1.8441519	1.8246017	1.8026592	1.7838530	1.7646805	1.747389		
$T_{1_{(5\times i)}}$	1.8438134	1.8238088	1.8024890	1.7842300	1.7648372	1.7476352		
$T_{1_{(6\times i)}}$	1.8440039	1.8240085	1.8030486	1.7839835	1.7650848	1.7468288		
$T_{1_{(7\times i)}}$	1.8434289	1.8238919	1.8031204	1.7841418	1.7649879	1.747585		
$T_{1_{(8 \times i)}}$	1.8437870	1.8239454	1.8048308	1.7838625	1.7647196	1.747555		
$T_{1_{(9\times i)}}$	1.8432011	1.8243763	1.8040768	1.7843554	1.7644894	1.748913		
$T_{1_{(10\times i)}}$	1.8436028	1.8242312	1.8036150	1.7840838	1.7641298	1.747401		
	Periodi $T_2$ presi 10 volte per ogni <i>i</i> -esimo valore di $x_b$ (s)							
	$T_{2_{(n\times 1)}}, \dots, T_{2_{(n\times 6)}}$ (errore massimo $\pm 10^{-7}$ s)							
$T_{2_{(1\times i)}}$	1.8162160	1.8069800	1.7978242	1.7904099	1.7837065	1.779379		
$T_{2(2\times i)}$	1.8162461	1.8074008	1.7982385	1.7919054	1.7839124	1.779087		
$T_{2(3\times i)}$	1.8164208	1.8066094	1.7983828	1.7912305	1.7838475	1.7794034		
$T_{2_{(4\times i)}}$	1.8162922	1.8068046	1.7984080	1.7911800	1.7840367	1.7794454		
$T_{2(5\times i)}$	1.8165907	1.8073671	1.7984383	1.7912973	1.7837570	1.779369		
$T_{2_{(6\times i)}}$	1.8161985	1.8071854	1.7986348	1.7911650	1.7840481	1.779458		
$T_{2_{(7\times i)}}$	1.8163087	1.8080697	1.7989685	1.7908471	1.7845240	1.779376		
$T_{2_{(8\times i)}}$	1.8162481	1.8068933	1.7985901	1.7912831	1.7840374	1.779254		
$T_{2(9\times i)}$	1.8167033	1.8072342	1.7986484	1.7910748	1.7848659	1.779466		
$T_{2_{(10\times i)}}$	1.8170554	1.8069937	1.7986683	1.7911061	1.7842935	1.779379		